厚生労働科学研究費補助金(労働安全総合研究事業) (総括)研究報告書

ナノマテリアルの簡易測定法の開発及びばく露防止対策等に関する研究

研究者代表者 名古屋俊士 早稻田大学理工学術院 教授

研究要旨

A.研究目的

ナノマテリアルの開発が急速に進められている中、労働者の健康確保のためには、作業 環境中のナノマテリアルの測定が必要である。しかしながら、現在ナノマテリアルの測定 は限られた専門機関でしか対応できない状況にある。また、現状の作業環境におけるナノ マテリアルは種類も多く、製造や加工などの工程も異なり、作業形態も異なることから、 粒子の形態も異なるケースが多い。そこで、労働者の健康管理の観点から目的に応じた作 業環境管理を行うシステムの構築が必要である。つまり、市販の簡易測定器を用いた現状 の状況把握のための一次スクリーニングを目的とした測定を実施する。さらに、一次スク リーニングの評価結果を受けて、その目的に応じた管理すべきナノ粒子を対象とした二次 スクリーニングを目的とした測定を実施するといったシステムの構築である。現在の限ら れた専門機関でしか対応できないナノマテリアルの測定から脱却し、労働環境の管理レベ ルに応じた測定法及び評価法を確立する事が急務である。

そのためには、専門機関でしか対応できない様な高機能で高額なナノ測定器から脱却し て、一般の作業環境測定機関でも使用可能な測定器の開発にある。また、その開発に際し、 ナノマテリアル測定用に現在市販されている測定器のほとんどが個数濃度(個/m³)測定 器であり、個数濃度の測定結果を作業環境管理に応用するのは、作業環境測定において馴 染みのない方法で、この方法の検討が必要と考える。それらを解決するためには、現在粉 じん濃度測定現場で最も使用されている相対濃度計の開発が不可欠であり、その測定器の 開発があってこそ一次スクリーニング及び二次スクリーニングの作業環境管理の構築が可 能となる。

そこで本研究では、現在多くの測定機関で使用されている相対濃度計であるデジタル粉 じん計 LD-5 を改良してナノマテルアル測定用の測定器として使用が可能なデジタル粉じ ん計を開発することが目的である。また、開発されたデジタル粉じん計を用いた「ナノマ テリアル取扱い作業環境における作業環境管理フロー」を提案することを目標にしている。

次に、現場測定から曝露防止対策として局所排気装置等の果たす役割は重要であるが、 ナノマテリアル取り扱い現場では、粉じんと同様な扱いで作業環境管理を行っており、ナ ノマテリアル取扱い作業場だからといって特別な作業環境管理を行っていないのが現状で ある。一方、局所排気装置で捕集されたナノマテリアルは除塵装置を通して屋外に排出さ れているが、排出されるナノマテリアルが除塵装置であるバグフィルターでは、どのくら い捕集されているかに関する知見がほとんど無いのが現状である。そこで、正確な知見も 得られていない繊維状粒子のバグフィルターによる繊維状粒子の捕集効率に関する基礎研 究で培った経験を生かして、小型実験用除塵装置を作製し、正確な知見の得られていない ナノマテリアルに対するバグフィルター等の捕集特性に関する検討を行う。さらに、労働 者の健康確保のために忘れてならないのは防じんマスクである。この研究に関しては、我 が国の最先端を歩み、業界をリードしている実績と経験から、防じんマスクフィルターの ナノ粒子の捕集特性を容易に計測することができる粒径の揃った試験粒子を発生する装置 を開発し、市販されている防じんマスクのナノ粒子に対する捕集効率を求める。これによ リナノ粒子取扱い作業者の曝露防止に寄与する情報提供を行う。

24 年度は 23 年度にデジタル粉じん計 LD-5 を改良してナノマテルアル測定用の測定器 として作製したデジタル粉じん計 LD-5N をさらにナノマテリアル測定用に改良したデジタ ル粉じん計 LD-5N2 を作製し、行政がリスク評価検討会で決めたナノマテリアルリスク評 価対象物質である酸化チタン、ナノカーブンチューブ、カーボンブラック、フラーレン及 び銀粒子の5種類の内、カーボンブラックを除いた4種類について、ナノマテリアル連続 発生装置を用いて、各種ナノ粒子に対する感度特性の基礎研究を行い、その結果を現在の 限られた専門機関でしか対応できないナノマテリアルの測定から脱却し、労働環境の管理 レベルに応じた測定法及び評価法を確立するためのに、過去2年間の研究で得た知見と本 年度の研究で得た成果を総合的に判断して、「ナノマテリアル取扱い作業環境における作 業環境管理のためのフロー」を構築し提案する。

次に、局所排気装置で捕集されたナノマテリアルは除塵装置を通して屋外に排出されて いるが、排出されるナノマテリアルが除塵装置であるバグフィルターでは、どのくらい捕 集されているかに関する知見がほとんど無いのが現状である。そこで、本年度は、小型実 験用除塵装置を作製し、実際に使用している4種類のバグフィルターと1種類のHEPAフ ィルターについて、酸化チタンを用いてナノマテリアルに対するフィルター等の捕集特性 に関する基礎的研究を実施した。

また、23年に引き続き、現在市販されている防じんマスクの内、23年度に実施できなかった防じんマスクについて、昨年と同様な実験を行い、ナノ粒子に対する防じんマスクのメカニカルフィルターの捕集効果及び静電フィルターの捕集効率とその捕集特性に関する検討を実施することで、市販されている防じんマスクのメカニカルフィルターの各粒子に対する捕集効率を求める実験を完了した。

24 年度の報告では、「ナノマテリアル取扱い作業環境における作業環境管理フロー」に 関しては、22 年度及び 23 年度の成果を踏まえて、最終的の作業環境管理のフローを提案す る。

2

B.研究方法

1.現場対応型ナノ粒子測定用デジタル粉じん計 LD-5N2 の開発

1.1 実験目的

ナノマテリアルを取扱っている現場では、その作業工程からナノ粒子が飛散している可 能性がある。現在、ナノ粒子を測定する機器は大型で高価であるため、ナノマテリアル取 扱い作業現場における環境管理のための測定には適さないことが多い。

そこで、一般作業環境の粉じんの測定に使用されている相対濃度計であるデジタル粉じん計 LD-5(以下、LD-5と称す。)を基に、ナノ粒子に対して測定感度をもつように改良したデジタル粉じん計 LD-5N(以下、LD-5Nと称す。)、また、さらにナノ粒子測定用に LD-5N を改良したデジタル粉じん計 LD-5N2(以下、LD-5N2と称す。)を開発した。本章では、各ナノ粒子に対する感度実験を行ない、その結果から各種ナノマテリアルを取扱う作業現場における作業環境管理フローを考案した。

1.2 LD-5 からの変更点及び、LD-5N、LD-5N2 の性能理論

1.2.1 LD-5 の光学特性

粉じん計測法の一つに光を照射した粉じん粒子により散乱した光量を測ることで、粉じ んの質量濃度に換算する光散乱式粉じん計がある。光散乱式粉じん計は、粉じんの密度や 粒子径及び屈折率が光量と質量濃度との相関に影響するが、高感度で連続した測定が可能 なことから広く用いられている。作業環境中の粉じんは同一作業では、粒子の密度や屈折 率は比較的安定しているが、粒子径は作業の状況や外乱影響により変動している。このた

め、散乱光量が粉じんの質量濃度に比例 し易いように、光源波長を長くし散乱光 の検出角度も前方散乱光を検出するよう に設計された。光源と粒子による散乱光 を検出する受光素子の位置関係を図1.1 に示す。



LD-5 は、光源に波長 780nm のレーザ

ーダイオードを用い、流路に導いた粉じんに光を照射し、粒子から散乱した光を 25°~35° (中心角 30°)のドーナツ状の散乱光を集光して受光素子に導き粉じん量を検出している。 粒子からの散乱光強度は(1.1)の式により求めることができる。ここで、*i*₁と*i*₂はそれぞれ垂 直または水平な、直線偏光成分を表している。

$$I_{\theta} = \frac{\lambda^2}{8\pi^2 R^2} (i_1 + i_2)$$
(1.1)

粒子の屈折率()と粒子の大きさ(R)によって散乱光強度 I が求まる。LD-5の条件(光源 波長 780nm 散乱光受光角 30°)を(1.1)式にあてはめて計算した結果を図 1.2 に示す。 図 1.2 は、X軸に粒子径、Y軸にはLatex 粒子の屈折率から求めた散乱光量を密度1の 粒子質量で除した値を、その最大値を1として表したものである。図 1.2 より、LD-5 がも つ散乱光粒径特性感度ピークは 0.6 µm に表れる。



1.2.2 ナノ粒子に感度をもつデジタル粉じん計の開発

光源波長を短くすることにより散乱光粒径特性の感度ピークを粒子径の小さいほうに遷移させることが可能であり、LD-5の光源を現在入手可能な波長405nmのレーザーダイオードに変更した場合と同じ波長の光源で散乱光の受光角を90°について、(1.1)式で計算した結果を図1.3に示す。光源波長405nmで90°と30°の散乱光受光角度でそれぞれ計算し図1.2と同様にプロットした。

図 1.3 からもわかるように、受光角度を変更することで相対散乱光強度のピークが粒径の 小さい方へ遷移しており、理論的には 405nm 30°の LD-5N よりも総合的に 405nm 90°の LD-5N2 の方が、感度がよいことがわかる。表 1.1 に各測定器の光源波長と散乱光受信部角 度を示す。

機種	光源波長	散乱光受信部角度	ピーク粒子径	0.1µm 粒子の感度比
LD-5	780nm	30°	0.67µm	9.1×10^{-3}
LD-5N	405nm	30°	0.26µm	7.1×10^{-2}
LD-5N2	405nm	90°	0.15µm	2.2×10^{-1}

表 1.1 各測定器の光源波長と散乱光受信部角度

表 1.1 に示すように、光源波長 405nm 散乱光受光角度 90°が質量濃度の粒子径特性の感 度ピークがもっとも小さな粒子径なり、0.1µm の粒子径に対する感度は現行 LD-5 を基準に 取るとほぼ 24 倍の感度となった。光源波長を 405nm と 780nm として、散乱光受光角度を それぞれ 90°と 30°とした時の粒子径と散乱光強度の関係を求めた、結果を図 1.4 に示す。 グラフは散乱光強度を規格化して粒子径毎の感度比としてプロットした。規格化は、10µm の粒子による散乱光強度を 1 として、各粒子径毎の散乱光強度の比であらわした。 図 1.4 からもわかるように、光源波長と 受光角度を変更することで、粒子の散乱 光強度が 0.5 µ m 以下の粒径で増加する ことが導かれた。実際に各種ナノ粒子の 測定を行ない、その性能を検証していく。



図 1.4 散乱光の粒子径特性(相対散乱光強度の比較)

1.3 使用機器

実際に使用した機器の概要は下記の通りである。

1)ナノ粒子発生機: NANO AEROSOL GENERATOR

本装置は、ナノ粒子を発生させることを目的とし、懸濁液や水溶性などの液体試料と固 体試料の粒子を専用の発生器にて発生させる装置である。懸濁液や水溶性の液体試料の粒 子は、破裂分散にてミストを発生させた後、水分を加熱除湿し粒子の生成を図るアトマイ ザー方式を、また固体粒子状の紛体は、振動を与えエジェクターにて吸引希釈するバイブ レーター方式が採用されている。

本装置は発生器のほかに、各発生器より発生した粒子を各測定機器に分配するための分 配管ダクトや、余剰粒子の回収を目的としたバックアップフィルター及び強制回収するた めのファンが内蔵されている。

本装置を大別すると、常温で液状または懸濁液状の粒子を発生するアトマイザー式発生 部、紛体に振動を与え発生するバイブレータ式発生部、発生部のライン切り替えと発生し た粒子の濃度安定、および粒子を各測定機器に分配し余剰粒子の回収を行うライン切り替 え分配回収部、そして各発生ユニットへ発生に必要な空気を供給するポンプ部から なる。外観を図 1.5 に示す。

2) 凝縮式粒子計数器

凝縮式粒子計数器(Condensation Particle Counter : CPC)は数nm以上の粒子の総個数 濃度を測定する装置である。粒径が100nm以下の粒子は散乱光強度が微弱なために、粒径 を成長させることにより光散乱光強度を十分な大きさにすることで測定を可能にしている。 CPC は粒子を凝縮成長させる部分と光検出器で構成される。導入された粒子はアルコール 等の溶媒のプール内で溶媒の蒸気と混合される。その後、凝縮管で冷却されて粒子上への 溶媒の凝縮により4µm程度の大きな粒子に成長する。個々の成長した粒子にレーザー光を 当て、粒子の散乱光のパルスを光検出器で検出して計数される。本研究では、Handheld Condensation Particle Counter(株式会社 KANOMAX製、以下これを CPC と称す。)を 使用した。外観を図 1.6 に示し、仕様に関しては表 1.2 に示す。







図 1.6 CPC の外観

	表 1.2 CPC の仕様 ¹²⁾
測定粒径範囲	0.015 ~ 1 µ m
濃度範囲	0 ~ 100000 partcles/cm ³
カウント効率	50nm:100 ± 20%(15nm:50%以上)
偽計数	1 particle/cm ³ 以下
流量	エアロゾル:100cc/min.、トータル:700cc/min
アル 種類	イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
コール 連続使用時間	約5時間(at21)
インレット部絶対圧	150 ~ 1150hPa
計測モード	Repeat/Program/Counter
通信	USB
プリンター通信形式	パリティ:なし、ビット長:8 ビット、ストップビット:1
メモリー(最大)	10,000 データ
Туре	単3アルカリ/ニッケル水素電池×6本
電源	AC アダプター(Input 100-240V)
連続使用時間	アルカリ電池:約5時間 / ニッケル水素電池:約8時間
環境温度範囲	15~30
寸法	$120(W) \times 280(H) \times 130(D)mm$
	約 1500g(バッテリーなし)

3) 走查型移動度粒径測定器

走査型移動度粒径測定器(Scanning Mobility Particle Sizer 、SMPS: TSI Inc.製)は数 nm から数百 nm の粒径分布を個数基準で測定する装

置である。SMPS はエアロゾル荷電中和器、微分型電 気移動度分析器 (Differential Mobility Analyzer: DMA)、凝縮式粒子計数器で構成される。なお、本研 究では、SMPS Model 3936(以下、これを SMPS と称 す)と同様の原理を有する Wide-Range Particle Spectrometer Model 1000XP (WPS:MSP Inc.製)を使 用した。WPS の外観を図 1.7 に、仕様を表 1.3 に示す。



図 1.7 WPS の外観

	MODEL 1000XP		
	コンフィグレーション A	コンフィグレーション B	
サンプリング流量	1.0L/min	0.3L/min	
DMA シース流量	3.0L/min		
可測粒子径範囲	10nm ~ 10,000nm	10nm ~ 500nm	
	平均モビリティ粒径:±3%		
DMA 和控制是相反	NIST トレーサブル PSL(100.	7nm , 269nm)を使用	
CPC 個数濃度測定精度	±10%(MSP 社内標準 CPC との比較)シングル粒子カウントモード	
CPC 凝縮液	n-ブチルアルコール(ブタノー)	(م ا ل	
DMA-CPC 粒子濃度範囲	$500 \sim 10^7$ 個/cm ³		
LPS 粒子濃度範囲	0~500 個/cm ³		
	WPS(DMS+LPS)		
	SWS(SMS+LPS)		
計測モード	DMS(DMA 電圧値ステップ状)		
	SMS(DMA 電圧値スキャン)		
	LPS(LPS のみの計測)		
	SMS , SWS : 24 ~ 400 秒	SMS:24~400 秒	
計測時間	DMS, WPS: 24~1200 秒	DMS:24~1200 秒	
	LPS:1~3200 秒		
	SMS: 12, 24, 48, 96ch	SMS: 12, 24, 48, 96ch	
	DMS: 1~96ch		
粒径分解能	LPS:24ch 固定		
	SWS : max120ch(SMS+LPS)		
	WPS : max120ch(DMS+LPS)		
サンプリングインターバル	5 秒~24 時間		
サンプリング回数	1~999 回		
吸引流量圧	800~1050mbar(絶対圧)		
動作温湿度	10~35 ,0~90%RH(結露しないこと)		
電源	90~264VAC,47~67Hz,単标	泪 , 立上時 160W , 通常 135W	
大きさ	幅 432×高さ 318×奥行き 512mm(突起物含まない)		
質量	約 25kg		

表 1.3 WPS の仕様

4) デジタル粉じん計

現在市販されているデジタル粉じん計 LD-5 の外観を図 1.8 に示す。23 年度 LD-5 の光源 波長を 780nm から、405nm に改良して作製したのが LD-5N である。その改良でピーク粒 子径を 0.67µm から 0.26µm に変えることが可能となった。その外観を図 1.9 に示す。24 年度は、さらに LD-5N の光源波長を 405nm をそのままにして、散乱光受信部角度の 30° から 90°に変更することで、改良して作製したのが LD-5N2 である。その改良でピーク粒 子径を 0.26µm から 0.15µm に変えることが可能となった。その外観を図 1.10 に示す。









図 1.9 デジタル粉じん計 LD-5N

図 1.10 デジタル粉じん計 LD-5N2

1.4 実験方法

電子天秤を用いて、試料粉末を精秤し、50mL 三角フラスコに入れ、エタノールによって 定容した。これを試料懸濁液原液とし、超音波振とう機で20分以上、撹拌した。それを目 的濃度にさらにエタノールで希釈し、アトマイザーに導入する直前に20分、超音波振とう 機で撹拌した。

調製した試料懸濁液を、アトマイザーに約 20~30mL 充填し、NANO AEROSOL

GENERATOR のアトマイザー式発生部下部 のチャンバーに発生させた。チャンバーには 測定器等を接続できるガラス端子がついてお り、その一方に、図 1.11 にある 4 端子ガラス チャンバーを取り付け、もう一方の端子には、 図 1.12 にある TPX コネクターテーパータイ プY型を取り付けた。4 端子ガラスチャンバ ーの残りの3 端子にはそれぞれ、LD-5、LD-5N、 LD-5N2を取り付け、3 端子コネクターには、 オープンフェイスサンプラーと WPS を取り 付けて測定を行なった。図 1.13 に実験状況の 様子を示す。





図 1.11 4 端子 ガラスチャンバー

図 1.12 TPX コネクター - テーパータイプ Y 型



図 1.13 実験状況

1.5 ポリスチレンラテックス (PSL) に対する検出性能

1.5.1 試験試料

本実験では、粒径の異なる3種のPSL(50nm、100nm、300nm)を使用した。どれも JSR 株式会社製で、ポリスチレンラテックス(PSL)粒子の水分散体であり、AIST((独)産 業技術研究所)、NIST(米国立標準技術研究所)に対して、トレーサビリティーを有している。 型番は以下の表 1.5 の通りである。STADEX SC-0100-D 容器外観を図 1.14 に、0.01wt% の PSL-エタノール懸濁液の外観を図 1.15 に示す。

表 1.5	粒径別の型番
-------	--------

50nmPSL	STADEX SC-0050-D
100nmPSL	STADEX SC-0100-D
300nmPSL	STADEX SC-031-S

1.5.2 実験条件

主な実験条件を表 1.6 に示す。



⊠ 1.14 STADEX SC-0100-D

図 1.15 PSL 懸濁液

表 1.6 実験条件		
溶媒	エタノール	
懸濁液濃度	0.0001wt%	
宝酴咭問	20分(5分:バックグラウンド測定、	
天殿时间	10 分:発生粒子測定、5 分:バックグラウンド測定)	
実験回数	各懸濁液2回	
送気流量(噴霧:希釈)	5.0 : 5.0 L/min	
ヒーター温度	80	
WPS 分解能	10-500nm で 12ch	
チューブ	タイゴンチューブ	
使用フィルター	ニュークリポアフィルター	
サンプラー流量	1.7 L/min	
捕集時間	20分(2回の実験中、フィルターを変えずに行なった)	

1.5.3 試験試料の分散状況及び考察

(1) 粒径 50nmPSL 粒子

粒径 50nm の PSL 粒子における粒度分布 を図 1.16 に、オープンフェイスサンプラー で捕集した PSL 粒子の FE-SEM による観 察結果を図 1.17、1.18 及び 1.19 に示す。



図 1.16 50nmPSL の粒度分布



粒径 50nmPSL 粒子を発生させた場合、図 1.16 より、粒径 50nm に大きなピークがあり、

粒径 100nm、150nm に個数濃度のピークが見られることから、単分散した粒径 50nmPSL と、それらが 2~3 個凝集したものが発生していたと考えられる。図 1.17~1.19 より、単 分散の PSL 粒子が多く観察されたことは、WPS の粒度分布と合致していると考えられる。 もともと試料粒子原液(STADEX SC-0100-D)には、PSL を分散させるための分散液が含 まれているため、単分散しやすい状態であったと考えられる。また、粒度分布において、 粒径が小さい方からなだらかに個数濃度が減少でする挙動が確認できるが、これは WPS に よる測定に必ずあらわれるもので、WPS は粒子計測の際、粒子にアルコール(1-ブタノール) を添加し、見かけ上の粒子を粒径4µmほどに大きくすることで散乱光強度を大きくし、そ の散乱光回数を計測している。この時、十分にアルコールが添加されなかった粒子の粒径 がが 4 µ m ほどまで成長せず、粒径が小さく見込まれることがある。この現象が測定機構上 常に起こりうることから、今回もそういった挙動を示したと考えられる。

(2) 粒径 100nmPSL 粒子 粒径 100nm の PSL 粒子における 粒度 分布を図 1.20 に、オープンフェイスサ ンプラーで捕集した PSL 粒子の FE-SEM による観察結果を図 1.21、1.22、 1.23 に示す。



図 1.20 100nmPSL の粒度分布



図 1.21 100nmPSL の FE-SEM 観察結果(x3000)



図 1.22 100nmPSL の



図 1.23 100nmPSL の FE-SEM 観察結果(x30000) FE-SEM 観察結果(x100000)

粒径 100nm の PSL 粒子を発生させた場合、図 1.20 より 2 回とも粒径 100nm における 個数濃度が一番高く計測され、図 1.21~1.23 の観察結果でも、粒径 100nm の粒子が多く 確認できた。なお、懸濁液の濃度を質量パーセント濃度で調整しているために、粒径 50nmPSL 粒子よりも個数濃度が低く計測されたと考えられる。

(3) 粒径 300nmPSL 粒子

粒径 300nm の PSL 粒子における粒度分布を図 1.24 に、図 1.24 を粒径 100~500nm で

拡大したものを図 1.25 に、オープンフェイスサンプラーで捕集した PSL 粒子の FE-SEM による観察結果を図 1.26、1.27、1.28 に示す。







図 1.26 300nmPSLの FE-SEM 観察結果(x3000)

 $300 \text{nmPSL} \mathcal{O}$ 図 1.27



図 1.28 300nmPSL の FE-SEM 観察結果(x30000) FE-SEM 観察結果(x100000)

粒径 300nmPSL の個数濃度は図 1.24 より、粒径 50nm、100nmPSL 粒子の個数濃度に 比べ、極めて低濃度であるが、図 1.25 から粒径 100~500nm スケールで拡大すると、粒径 300~500nm でバックグラウンドよりも個数濃度が明らかに上昇していることから、粒径 300nmPSL の発生が確認できる。また、図 1.26~1.28 より、単分散した粒径 300nmPSL 粒子やそれらが 2~3 個連なった凝集体が捕集されていることがわかる。このように、実際 に WPS を作業現場で用いた時に、個数濃度が極めて低濃度を示していたとしても、サンプ ラーによって粒子を捕集して電子顕微鏡で観察してみると、粒子の発生が確認できること があることから、今後も FE-SEM を用いた作業環境の観察は重要であると考える。

1.5.4 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による測定結果及び考察

(1) 粒径 50nm PSL 粒子

粒径 50nm の PSL 粒子に対する、LD-5、LD-5N、LD-5N2 による粒子発生 10 分間の計 測値を図 1.29 に示す。さらに LD-5 のカウントを 1 とした場合の感度比を式 1.2 で求め、 その結果を表 1.7 に示す。なお、 バックグラウンドはエタノールのみを発生させた時の値で ある。



図 1.29 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 50nmPSL 計測値

表 1.7 LD-5N、LD-5N2 の 50nmPSL 粒子に対する感度比

	LD-5N	LD-5N2
1回目	3.81	5.68
2回目	2.85	4.22

(2) 粒径 100nm PSL 粒子

粒径 100nm の PSL 粒子における LD-5、 LD-5N、LD-5N2 による粒子発生 10 分間 の計測値を図 1.30 に示す。さらに、LD-5 のカウントを 1 とした場合の感度比を表 1.8 に示す。



図 1.30 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 100nmPSL 計測値

表 1.8 LD-5N	l、LD-5N2の100	nmPSL 感度比
	LD-5N	LD-5N2
1回目	3.97	7.67
2回目	3.57	6.26

(3) 粒径 300nm PSL 粒子

粒径 300nm の PSL 粒子における LD-5、LD-5N、LD-5N2 による粒子発 生 10 分間の計測値を図 1.31 に示す。さ らに、LD-5 のカウントを 1 とした場合 の感度比を表 1.9 に示す。



図 1.31 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 300nmPSL 計測値

	LD-5N	LD-5N2
1回目	3.07	1.68
2回目	3.15	1.66

表 1.9 LD-5N、LD-5N2 の 300nmPSL 感度比

1.2章で述べたように、LD-5、LD-5N、LD-5N2の理論上の感度特性はそれぞれ粒径0.67、 0.26、0.15µmにピークがある。従ってそれぞれの測定器で測定される相対濃度は粒径に よって異なってくるはずである。

図 1.29、1.30 より、粒径 50nm 及び 100nm の PSL 粒子に対する計測値は、LD-5N2 が 一番高く、LD-5 が一番低かった。これは理論上、粒径 100nm 以下の粒子に対して、LD-5N2 の感度が高くなることと一致していると考えられる。また、表 1.7、1.8 より、LD-5 に対し LD-5N は 2.9~3.8 倍、LD-5N2 は 4.2~5.7 倍の感度を示していた。これも LD-5N2 は粒 径 100nm 以下の粒子を含め検出し、LD-5N は検出ピーク粒径である 0.26 µm 付近まで凝 集成長した粒子を、LD-5 はそれ以上の粒径に成長した粒径 50nmPSL を検出していたため と考えられる。よって、ナノ粒子が発生していると考えられる作業現場において、LD-5 の みを用いた作業環境測定では粒径 100nm 以下のナノ粒子を検出できないことが考えられ、 ナノマテリアルのリスク評価を目的とした測定では、粒径に応じた測定のデザインが重要 になると考えられる。

1.6 TiO2 測定実験

1.6.1 使用した試料

本実験では、粒径の異なる2種のTiO₂(50nm、100nm)を使 用した。表 1.10 にその仕様を示す。また、エタノール溶媒中に TiO₂粒子を単分散させるために、分散剤としてりん酸水素二ナト リウム・12水(Na₂HPO₄・12H₂O,分子量:358.14)を使用し た。粉末状の外観図を図 1.32 に示す。



図 1.32 りん酸水素 ニナトリウム・12 水の外観

試料名	製造企業	粒径	結晶構造
TiO_2 -4	(株)日本エアロジル	50nm	アナターゼ
DN-22A	(株)古河機械金属	100nm	アナターゼ(ルチル)

表 1.10 各酸化チタンの什様

1.6.2 実験条件

まず、予備実験として分散剤溶液のみのブランク測定を行なった。その主な測定条件を 表 1.11 に、TiO₂試験粒子に対する測定実験の主な実験条件を表 1.12 に示す。なお、分散 剤のブランク測定は LD-5N2 がまだ開発されていない段階であったので、LD-5 及び LD-5N で測定を各濃度 1 回行なった。

表 1.11 分散剤ブランク測定条件

溶媒	超純水
懸濁液濃度	$1.0 \times 10^{-4} \text{wt\%}$
宝酴咭問	20分(5分:バックグラウンド測定、
天殿时间	10 分:発生粒子測定、5 分:バックグラウンド測定)
実験回数	各懸濁液1回
送気流量(噴霧:希釈)	5.0 : 5.0 L/min
ヒーター温度	80
WPS 分解能	10-500nm で 12ch
チューブ	タイゴンチューブ
使用フィルター	ニュークリポアフィルター
サンプラー流量	1.7 L/min

表 1.12 TiO₂ 実験条件

溶媒	エタノール	
懸濁液濃度	1.0×10^{-4} wt%(100nmTiO ₂ のみ)、 1.0×10^{-6} wt%、 1.0×10^{-8} wt%	
宝酴咭問	20 分 (5 分 : バックグラウンド測定、	
天歌时间	10 分:発生粒子測定、5 分:バックグラウンド測定)	
実験回数	各懸濁液2回	
送気流量(噴霧:希釈)	5.0 : 5.0 L/min	
ヒーター温度	80	
WPS 分解能	10-500nm で 12ch	
チューブ	タイゴンチューブ	
使用フィルター	ニュークリポアフィルター	
サンプラー流量	1.7 L/min	
捕集時間	20分(2回の実験中、フィルターを変えずに行なった。)	

1.6.3 分散剤ブランク測定の結果及び考察

分散剤(Na₂HPO₄・12H₂O)が各測定値に与える影響 を調べるため、WPSの測定結果より得られた粒度分布を 図 1.33 に、FE-SEM で観察した結果を図 1.34 に、LD-5 及び LD-5N による測定結果を図 1.35 に示す。



図 1.34 分散剤溶液の FE-SEM 観察結果(x30000)





分散剤溶液の計測値

図 1.33 より、粒径 100nm をピークとして、ナノ粒子が検出され、酸化チタンを分散さ せる分散剤自体がナノ粒子であることが示唆された。図 1.34 においても、粒状の粒子が捕 集されているのがわかる。個数濃度としても、約 15000000[pt/m³]であることから、かなり 高濃度に検出されてしまうので、酸化チタンと混合させた際、酸化チタンの粒度分布が確 認できない可能性がある。従って、今後分散剤を適用する場合は、その濃度や酸化チタン に対する割合といった実験条件の検討が必要となってくる。また、図 1.35 より、LD-5 の カウントには影響を与えないものの、LD-5N は分散剤の粒子をカウントした。これは、粒 度分布や FE-SEM 観察結果でみられる粒径 300nm 付近まで凝集している分散剤の粒子を カウントしていたと考えられる。よって本実験では、酸化チタンの許容濃度を踏まえた測 定フローを検討することが目的であるので、分散剤を用いず、懸濁液中の酸化チタンの濃 度を変化させることで、酸化チタンの分散を試みた。

1.6.4 試験試料の分散状況及び考察

(1) 粒径 50nm TiO₂ 粒子

粒径 50nm の TiO₂ 粒子について、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁶wt%の時の粒度分布を図 1.36 に、図 1.36 を粒径 100~500nm の範囲で拡大したものを図 1.37 に、オープンフェイスサ ンプラーで捕集した TiO₂ 粒子の FE-SEM による観察結果を図 1.38~1.40 に示す。また、 懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁸wt%の時の粒度分布を図 1.41 に、図 1.41 を粒径 100~500nm の 範囲で拡大したものを図 1.42 に、オープンフェイスサンプラーで捕集した TiO₂ 粒子の FE-SEM による観察結果を図 1.43~1.45 に示す。









図 1.38 50nmTiO₂, 1.0×10⁻⁶wt%の FE-SEM 観察結果(× 3000)



図 1.39 50nmTiO₂, 1.0×10⁻⁶wt%の FE-SEM 観察結果(×30000)



図 1.40 50nmTiO₂, 1.0×10⁻⁶wt%の FE-SEM 観察結果(×100000)







図 1.42 50nmTiO₂,1.0×10⁻⁸wt%の 粒度分布(100~500nm)



図 1.43 50nmTiO₂, 1.0×10⁻⁸wt%のFE-SEM 観察結果(×3000)



図 1.44 50nmTiO₂, 1.0×10⁻⁸wt%の FE-SEM 観察結果(×30000)



図 1.45 50nmTiO₂, 1.0×10⁻⁸wt%の FE-SEM 観察結果(×100000)

1.0×10⁻⁶wt%の濃度環境では、図 1.36 より粒径 100nm に個数濃度のピークが見られ、 また図 1.37 では粒径 100~300nm で個数濃度がバックグラウンドよりも高い値となってい ることから、粒径 50nm TiO₂粒子が凝集体を形成して分散していたと考えられる。図 1.38 の 3000 倍での観察でも、確認できる大きさの粒子が確認でき、図 1.39、1.40 より、粒径 50nm の粒状の粒子が粒径 100nm~500nm の凝集体を形成しているのがわかる。この濃度 の 100 倍低濃度である 1.0×10⁻⁸wt%では、図 1.41、1.42 において個数濃度のピークは見ら れないものの、50~100nm でバックグラウンドよりも高い値を示し、粒径 50nm TiO₂ 粒子 が単分散に近い状態で分散していることが示唆されたが、図 1.43~1.45 によると、全体的 に粒子が少なく、極めて低濃度な環境が作られたものの、単分散している粒子は確認でき ず、粒径 50nm TiO₂ 粒子が凝集して粒径 500nm 以上の凝集体が見られた。このことから、 物質の個数濃度に関係なく、低濃度環境でも、粒径 50nm の TiO₂ 粒子は凝集して分散する ことが示唆された。

(2) 粒径 100nm TiO₂ 粒子

粒径 100nm の TiO₂ 粒子について、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁶wt%の時の粒度分布を図 1.46 に、図 1.46 を粒径 100~500nm の範囲で拡大したものを図 1.47 に、オープンフェイ スサンプラーで捕集した TiO₂ 粒子の FE-SEM による観察結果を図 1.48~1.50 に示す。ま た、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁸wt%の時の粒度分布を図 1.51 に、図 1.51 を粒径 100~500nm の範囲で拡大したものを図 1.52 に、オープンフェイスサンプラーで捕集した TiO₂ 粒子の FE-SEM による観察結果を図 1.53~1.55 に示す。



図 1.46 100nmTiO₂,1.0×10⁻⁶wt% の粒度分布



図 1.47 100nmTiO₂,1.0×10⁻⁶wt%の 粒度分布 (100~500nm)



図 1.48 100nmTiO₂, 1.0x10⁻⁶wt%のFE-SEM 観察結果(×3000)



図 1.49 100nmTiO₂, 1.0x10⁻⁶wt%の FE-SEM 観察結果(×30000)



図 1.50 100nmTiO₂, 1.0x10⁻⁶wt%の FE-SEM 観察結果(×100000)





図 1.53 100nmTiO₂, 1.0x10⁻⁸wt%のFE-SEM 観察結果(×1000)



図 1.54 100nmTiO₂, 1.0x10⁻⁸wt%の FE-SEM 観察結果(×30000)



図 1.55 100nmTiO₂, 1.0x10⁻⁸wt%の FE-SEM 観察結果(×100000)

100nm TiO₂においては、図 1.46、1.47 及び図 1.51、1.52 より、 1.0×10^{-6} wt%、 1.0×10^{-8} wt%の両濃度で、粒径 100nm で個数濃度のピークが見られ、100nm TiO₂が単分散している状況が期待されたが、図 1.48~1.49 及び図 1.53~1.55 によると、粒径 100nm TiO₂粒子は 1 µ m ほどの凝集体を形成していた。しかしながら、図 1.47 に見られるように、粒径 150~300nm の TiO₂凝集体も見られ、また、粗大粒子に凝集成長している状態を見てみると、積み重なったように凝集していることから、フィルター上に捕集される際に空気の流れから外れる慣性衝突の原理で捕集されたことで次々に積み重なり、見かけ上粗大粒子が捕集されているように見えたとも考えられる。

また、図 1.45 と図 1.55 を比較すると、50nm TiO2 は凹凸が少なく、粒状に近い形であ るが、100nm TiO2 は凹凸が多く、歪な形をしており、同じ酸化チタンでも滞留する形状が 異なることがわかった。

1.6.5 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による測定結果及び考察

(1) 粒径 50nm TiO₂ 粒子

粒径 50nm の TiO₂ 粒子について、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁶wt%の時の LD-5、LD-5N、 LD-5N2 による粒子発生 10 分間の計測値を図 1.56 に、LD-5 のカウントを 1 とした場合の 感度比を表 1.13 に、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁸wt%の時の LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 粒子発生 10 分間の計測値を図 1.57 に、LD-5 のカウントを 1 とした場合の感度比を表 1.14

に示す。なお、1.0×10⁻⁸wt%において、LD-5Nのカウントが0であったため、感度比は算 出していない。



図 1.56 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 計測値(50nm TiO₂, 1.0×10⁻⁶wt%)

表 1.13 LD-5N 及び LD-5N2 の 感度比(50nm TiO2 1 0 × 10.6 × ± 0/)

惑度ቢ($50nm$ $11O_2$, 1.0×10 °Wt%)				
	LD-5N	LD-5N2		
1回目	2.45	4.07		
2 回目	2.51	4.06		



図 1.57 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 計測値(50nm TiO₂, 1.0×10⁻⁸wt%)

表 1.14 LD-5N 及び LD-5N2 の

惑度C(50nm TiO ₂ , $1.0 \times 10^{\circ}$ wt%)				
	LD-5N	LD-5N2		
1回目		21		
2 回目		14		

図 1.56 より、 1.0×10^{6} wt%50nm TiO₂では、LD-5N2 が一番高い値を示した。 $100 \sim 500$ nm の凝集体として 50nm TiO₂が分散していたため、それぞれ 150nm と 260nm の粒 径で検出ピークを示す LD-5N2 と LD-5N の理論的な結果となった。LD-5 もカウントを示 していたが、表 1.13 から 100~300nm の TiO₂の凝集体に対して、LD-5 のカウントを 1 とした時、LD-5N は約 2.5 倍、LD-5N2 は約 4 倍の感度を示すことが分かった。LD-5N2 の値が一番高かったのは、100nm 付近の粒子のカウントによるものであると考えられるた め、そういった粒子が作業現場に多く飛散していた場合、LD-5 では見逃してしまう可能性 が懸念される。また、さらに低濃度の 1.0×10^{-8} wt%環境下においては、LD-5N2 がバック グラウンドよりも高い値を示し、実験 2 回目において、LD-5 も微小のカウントを示した。 これは、50nm TiO₂が形成した 500nm 以上の凝集体を検出したからであると思われる。 LD-5N2 はバックグラウンドを差し引いても、 $10 \sim 20$ カウントを示していることから、FE-SEM では確認できなかったが、WPS の個数濃度では $50 \sim 100$ nm においてバックグラウンドよりも高かったことことも含め、100nm 以下で分散していた TiO₂を検出していたと思われる。

(2) 粒径 100nm TiO₂ 粒子

粒径 100nm の TiO₂ 粒子について、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁶wt%の時の LD-5、LD-5N、 LD-5N2 による粒子発生 10 分間の計測値を図 1.58 に、LD-5 のカウントを 1 とした場合の 感度比を表 1.15 に、懸濁液の濃度が 1.0 × 10⁻⁸wt%の時の LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 粒子発生 10 分間の計測値を図 1.59 に、LD-5 のカウントを 1 とした場合の感度比を表 1.16 に示す。



図 1.58 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 計測値(100nm TiO₂, 1.0×10⁻⁶wt%)

表 1.15 LD-5N 及び LD-5N2 の 感度比(100nm TiO₂, 1.0×10⁻⁶wt%)

	LD-5N	LD-5N2
1回目	0.70	1.20
2回目	0.64	1.11



図 1.59 LD-5、LD-5N、LD-5N2 による 計測値(100nm TiO₂, 1.0×10⁻⁸wt%)

表 1.16 LD-5N 及び LD-5N2 の 感度比(100nm TiO₂, 1.0 × 10⁻⁸wt%)

	LD-5N	LD-5N2
1回目	0.13	8.88
2回目	0.20	9

100nmTiO2では 1.0×10⁻⁶wt%、1.0×10⁻⁸wt%の両濃度で、100nmTiO2が1µm ほどに 凝集していたため、LD-5のカウントが高くなったと考えられる。比較的大きな凝集体が存 在する現場での LD-5 による測定は有効であると考えられるが、表 1.15、1.16 では、LD-5N2 の方が高い感度を示していることから、ナノ粒子の管理と吸入性粉じんの管理では、K 値 が異なり、管理区分が異なる可能性が示唆される。

1.6.6 酸化チタンに対する作業環境管理フローの検討

1.6.4、1.6.5の結果から検討したナノ酸化チタン取扱い作業現場における作業環境管理フ ローを図 1.60 に示す。ナノ酸化チタンを取扱う作業現場においては、1 次スクリーニング として LD-5 及び LD-5N2 の併行測定を行なう。その場合、測定対象作業環境の 3 カ所で 10 分以上の継続した測定を実施する。LD-5 及び LD-5N2 における感度比(LD-5N2/LD-5) を求める。その値が2以上であれば、酸化チタンがナノ粒子として飛散していると判断し、 2次スクリーニングとして LD-5N2 と NW-354 を用い、ナノ粒子を含めた作業環境測定を 行なう。酸化チタンのナノマテリアルリスク評価基準として検討されている許容曝露濃度 (NEDO: 0.6mg/m³)を基準値として、作業環境が第2もしくは第3管理区分に該当する 場合、それが酸化チタン粒子によるものであるか、もしくはそれ以外の粉じんによるもの であるのかを調査すべく、3次スクリーニングとして ICP-MS を用いてチタンの定量を行 なう。チタンの定量値を酸化チタンの定量値として、その値から再度管理区分を決める。 ここで第1管理区分であれば、酸化チタン以外の吸入性粉じんによって、第2もしくは第 3管理区分に該当したと考えられることから、そういった現場においては、ナノ粒子に対 する作業環境管理を行なうものとする。一方、1次スクリーニングにおいて感度比が2未満 であった場合、作業環境中にナノ粒子が少なく、酸化チタンを吸入性粉じんとして扱う。 そのため、LD-5 と NW-354 を用いて、作業環境測定を行なう。しかし、ナノ酸化チタンを

取扱っていることから、そのときの評価基準値はナノ粒子を含めた作業環境測定同様、 0.6mg/m³である。

一方、酸化チタンの個人曝露濃度測定に関しては、取扱う酸化チタンがナノサイズであ るかないかによって、適用する測定フローを変えることが望ましいと考える。ナノ酸化チ タンを取扱う作業現場では、1次スクリーニングとして LD-6N を用いた吸入性粉じんの個 人曝露濃度測定を 8 時間以上行ない、酸化チタンのナノマテリアルリスク評価基準として 検討されている許容曝露濃度(NEDO:0.6mg/m³)を基準値として、それを超えている場合 は、吸入性粉じん中の酸化チタンの定量を行なう。その値が再び基準値を超えている場合、 3次スクリーニングとしてナノサンプラーや CPC 等によるナノ粒子を対象にした測定を行 なう。さらにその値が基準値以上であった場合、ナノ酸化チタンに対する作業環境対策を 実施し、以下であった場合、ナノマテリアルではなく、酸化チタンの吸入性粉じんによっ て許容曝露濃度を超えたと考えられることから、吸入性粉じんとしての作業環境管理を実 施することが望ましい。また、図 1.61 にその曝露濃度測定フローを示す。

取扱う酸化チタンがナノサイズのものでない場合、基準値を NIOSH2.4mg/m³、産業衛 生工学会 1.0mg/m³で定め、図 1.62 に示すような曝露濃度測定フローの適用が望ましい。

また、ナノ酸化チタンと吸入性粉じんの酸化チタンが混在していると考えられる場合は、 現状では難しい評価となるが、ナノ酸化チタン取扱い作業現場と同じような作業環境フロ ーを適用することが望ましいと考えられる。



図 1.60 ナノ酸化チタン取扱い作業現場における作業環境管理フロー



図 1.61 ナノ酸化チタン取扱い作業現場における個人曝露濃度測定フロー



図 1.62 酸化チタン取扱い作業現場における個人曝露濃度測定フロー